

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

**Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –  
Part 15-1: Connector tests (mechanical) – Test 15a: Contact retention in insert**

**Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –  
Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs – Essai 15a: Rétention des  
contacts dans l'isolant**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2008 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland  
Email: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

## About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

## About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: [www.iec.ch/webstore/custserv](http://www.iec.ch/webstore/custserv)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

## A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: [www.iec.ch/searchpub/cur\\_fut-f.htm](http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm)

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: [www.iec.ch/webstore/custserv/custserv\\_entry-f.htm](http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



IEC 60512-15-1

Edition 1.0 2008-05

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE

---

**Connectors for electronic equipment – Tests and measurements –  
Part 15-1: Connector tests (mechanical) – Test 15a: Contact retention in insert**

**Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –  
Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs – Essai 15a: Rétention des  
contacts dans l'isolant**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

E

ICS 31.220.10

ISBN 2-8318-9767-X

# INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –

### Part 15-1: Connector tests (mechanical) – Test 15a: Contact retention in insert

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-15-1 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

This standard cancels and replaces test 15a of IEC 60512-8, issued in 1993. This standard is to be read in conjunction with IEC 60512-1 and IEC 60512-1-100 which explains the structure of the IEC 60512 series.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS          | Report on voting |
|---------------|------------------|
| 48B/1843/FDIS | 48B/1895/RVD     |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60512 series, under the general title *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition; or
- amended.

## CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –

### Part 15-1: Connector tests (mechanical) – Test 15a: Contact retention in insert

#### 1 Scope and object

This part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for testing connectors within the scope of technical committee 48. This test may also be used for similar devices when specified in a detail specification.

The object of this document is to detail a standard test method to assess the effectiveness of the contact retaining system to withstand axial loads likely to be encountered during normal use. The contact retaining system may retain the contact in an insert or directly into a housing.

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60512-1-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 1-1: General examination – Test 1a: Visual examination*

#### 3 Preparations

##### 3.1 Preparation of specimen

The specimen shall consist of a connector with its terminations, wired as specified in the detail specification. Any accessory, which do not form part of the contact retention system, shall be removed. Any preconditioning given in the detail specification shall be applied.

##### 3.2 Equipment

For the application of the axial loads, a suitable device able to provide the controls on the loads (intensity, rate of increase, time of constant load application) shall be required (e.g.: a universal materials testing machine).

NOTE If the detail specification requires special preconditioning of the specimen, all the necessary equipment detailed in the relevant documents describing such conditioning would also be required

##### 3.3 Mounting

If mounting of the specimen is appropriate, it shall be as specified in the detail specification.

#### 4 Test method

##### 4.1 Procedure

Unless otherwise stated in the detail specification, 3 connectors shall be tested.

Unless otherwise specified in the detail specification, for test specimens having fewer than 6 positions, all contacts shall be tested. For test specimens with more than 6 positions, 20 % of contact positions, but not less than 6 nor more than 10, shall be tested in each test specimen. For test specimens with more than 6 positions, the contacts tested shall be chosen at random but shall include at least one contact near the periphery and at least one near the centre of the insert or housing.

A force shall be applied by movement of the mechanical device used to apply load at a constant rate not exceeding 25 mm/min, until the specified force is applied. This shall then be maintained for 10 s and then removed.

The foregoing procedure shall be applied to the selected contacts in turn.

## **4.2 Measurements**

### **4.2.1 Before testing**

Visual examination according to IEC 60512-1-1 shall be done.

### **4.2.2 During testing**

After the contact is seated on the contact retention device, displacement caused by the specified force shall be measured. Any residual displacement after the specified force is removed shall be measured. These displacements shall be recorded.

The maximum axial displacement for each contact shall be measured and recorded while under load.

### **4.2.3 After testing**

Visual examination according to IEC 60512-1-1 shall be done. The maximum axial displacement for each contact after the load is applied shall be measured and recorded.

## **5 Details to be specified**

When this test is required by a detail specification, the following shall be given therein:

- a) number of connectors to be tested (if other than 3);
  - b) preconditioning required;
  - c) wiring of the specimen;
  - d) axial load to be applied;
  - e) permitted displacement, if any (during and after the test);
  - f) any deviation from the standard test method.
-

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

#### Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs – Essai 15a: Rétention des contacts dans l'isolant

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60512-15-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace l'essai 15a de la CEI 60512-8, publiée en 1993. La présente norme doit être lue conjointement avec la CEI 60512-1 et la CEI 60512-1-100 qui explique la structure de la série CEI 60512.



Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS          | Rapport de vote |
|---------------|-----------------|
| 48B/1843/FDIS | 48B/1895/RVD    |

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60512, dont le titre est *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée; ou
- amendée.

## **CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –**

### **Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs – Essai 15a: Rétention des contacts dans l'isolant**

#### **1 Domaine d'application et objet**

La présente partie de la CEI 60512 est utilisée, lorsque la spécification particulière l'exige, pour l'essai des connecteurs qui entrent dans le domaine d'activité du comité d'études 48. Cet essai peut aussi être utilisé sur des composants similaires lorsqu'une spécification particulière le spécifie.

L'objet de ce document est de détailler une méthode d'essai normalisée pour évaluer l'efficacité du système de retenue de contact pour résister aux charges axiales que l'on est susceptible de rencontrer au cours d'une utilisation normale. Le système de retenue de contact peut retenir le contact dans un isolant ou directement dans un boîtier.

#### **2 Références normatives**

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60512-1-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 1-1: Examen général – Essai 1a: Examen visuel*

#### **3 Préparations**

##### **3.1 Préparation de l'éprouvette**

L'éprouvette doit être constituée d'un connecteur avec ses sorties, câblée comme indiqué dans la spécification particulière. Tout accessoire, ne faisant pas partie du système de rétention des contacts, doit être retiré. Tout préconditionnement donné dans la spécification particulière doit être appliqué.

##### **3.2 Matériel**

Pour l'application des charges axiales, un dispositif adapté capable d'assurer le contrôle des charges (intensité, vitesse d'augmentation, durée d'application de charge constante) doit être exigé (par exemple: une machine d'essai de matériaux universelle).

NOTE Si la spécification particulière exige un préconditionnement particulier de l'éprouvette, tous les équipements nécessaires détaillés dans les documents correspondants décrivant un conditionnement de ce type sont également exigés.

##### **3.3 Montage**

Si le montage de l'éprouvette est approprié, il doit être tel que spécifié dans la spécification particulière.

## 4 Méthode d'essai

### 4.1 Procédure

Sauf indication contraire dans la spécification particulière, 3 connecteurs doivent être soumis aux essais.

Sauf spécification contraire dans la spécification particulière, pour les éprouvettes d'essai comportant moins de 6 positions, tous les contacts doivent être soumis à l'essai. Pour les éprouvettes d'essai comportant plus de 6 positions, 20 % des positions de contact, mais un nombre non inférieur à 6 et non supérieur à 10, doit être soumis à l'essai dans chaque éprouvette d'essai. Pour les éprouvettes d'essai comportant plus de 6 positions, les contacts soumis à l'essai doivent être choisis au hasard mais doivent inclure au moins un contact près de la périphérie et au moins un autre près du centre de l'isolant ou du boîtier.

Une force doit être appliquée par le mouvement du dispositif mécanique utilisé pour appliquer la charge à une vitesse constante ne dépassant pas 25 mm/min, jusqu'à ce que la force spécifiée soit appliquée. On doit alors la maintenir pendant 10 s et ensuite l'enlever.

La procédure précitée doit être appliquée aux contacts choisis à tour de rôle.

### 4.2 Mesures

#### 4.2.1 Avant l'essai

Un examen visuel conforme à la CEI 60512-1-1 doit être effectué.

#### 4.2.2 Pendant l'essai

Une fois que le contact est en place sur le dispositif de rétention de contact, le déplacement causé par la force spécifiée doit être mesuré. Après avoir supprimé la force spécifiée, tout déplacement résiduel doit être mesuré. Ces déplacements doivent être consignés.

Le déplacement axial maximal pour chaque contact doit être mesuré et consigné sous charge.

#### 4.2.3 Après l'essai

Un examen visuel conforme à la CEI 60512-1-1 doit être effectué. Le déplacement axial maximal doit être mesuré et consigné pour chaque contact une fois la charge appliquée.

## 5 Détails à spécifier

Lorsque cet essai est stipulé dans une spécification particulière, les renseignements suivants doivent être donnés:

- a) nombre de connecteurs à soumettre aux essais (si différent de 3);
- b) préconditionnement nécessaire;
- c) câblage de l'éprouvette;
- d) force axiale à appliquer;
- e) déplacement autorisé, le cas échéant (pendant et après l'essai);
- f) tout écart par rapport à la méthode d'essai normalisée.





INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
P.O. Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)